ΔE-E 望远镜在°C 碎裂反应上的应用

金仕纶^{1,2},王建松¹,王 猛¹,胡正国¹,张雪荧¹,陈若富¹,王 琦¹,陈志强¹,黄美容^{1,2}, 郑 川¹,杨彦云¹,严鑫帅¹,袁小华¹,韩建龙¹,马 朋¹,付 芬¹,胡 强¹ (1.中国科学院近代物理研究所,甘肃 兰州 730000;2.中国科学院研究生院,北京 100049)

摘要:为研究[°]C 的晕核结构,一套 ΔE-E 望远镜探测器应用在兰州放射性次级束流线(RIBLL)上进行 的[°]C 碎裂反应实验中,用来测量反应中产生的碎片。为解决 ΔE-E 望远镜中硅条的干扰问题及硅条和 CsI 的能量刻度,利用硅条的感应信号对重离子在硅条上产生的饱和信号进行能量刻度,并通过模拟程 序与事例得到的刻度点对 CsI(Tl)晶体进行能量刻度。同时使用在硅条和 CsI(Tl)晶体上的位置信息 对反应物径迹进行重建,从而得到同一离子在硅条与 CsI(Tl)晶体上信号的符合,并得到了最终的有效 物理事件。

关键词:△E-E 望远镜;硅条饱和信号;CsI(Tl)晶体刻度;径迹拟合
 中图分类号:TL816.5
 文献标志码:A
 文章编号:1000-6931(2012)04-0385-05

Application of ΔE -E Telescope in ⁹C Fragmentation Reaction

JIN Shi-lun^{1,2}, WANG Jian-song¹, WANG Meng¹, HU Zheng-guo¹, ZHANG Xue-ying¹, CHEN Ruo-fu¹, WANG Qi¹, CHEN Zhi-qiang¹, HUANG Mei-rong^{1,2}, ZHENG Chuan¹, YANG Yan-yun¹, YAN Xin-shuai¹, YUAN Xiao-hua¹, HAN Jian-long¹, MA Peng¹, FU Fen¹, HU Qiang¹

Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China;
 Graduate University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

Abstract: For studying the halo structure of ${}^{\circ}C$, a set of ΔE -E telescope detector was applied in the experiment of ${}^{\circ}C$ fragmentation reaction carried out at the facility of Radioactive Ion Beam Line in Lanzhou (RIBLL). The detector was used to measure the fragments produced in the reaction. The principal aim is to solve the crosstalk between silicon strips and the energy calibration of silicon strip and CsI(Tl) crystal. Using the induced signal of the saturated signal produced by heavy ion punching through the silicon strip, the deposited energy was calibrated. Combining the simulated result and experimental data, a series of energy points were obtained to calibrate the CsI(Tl) crys-

收稿日期:2010-12-09;修回日期:2011-02-25

基金项目:973 计划资助项目(2007CB815001);中国科学院知识创新工程重要方向资助项目(KJCX2-YW-N44);中国科学院百 人计划资助项目(0910020BR0,Y010110BR0);国家自然科学基金资助项目(10605033,10705036,10925526, 11075190,11005127,11075189)

作者简介:金仕纶(1984一),男,甘肃兰州人,硕士研究生,粒子物理与原子核物理专业

tal. The ion track was reconstructed by position information both in silicon strip and in CsI(Tl) crystal which were coincident with each other for one ion. Finally, the real physics event was obtained.

Key words: △E-E telescope detector; saturated signal of Si strip; CsI(Tl) crystal calibration; track reconstruction

[°]C 是目前唯一确定的由单质子晕核[°]B 加 1 个质子组成的质子滴线核,也是研究天体物理 关键过程和生物效应感兴趣的核素。本文拟通 过对[°]C 碎裂产物进行完全运动学测量,得到反 应截面、碎片的动量分布及γ关联的碎片动量分 布,验证[°]C 是否为晕核,确定是单质子晕还是双 质子晕,得到[°]C 低位态的一些结构信息,以为天 体物理和生物学上的应用提供有用的数据。

1 实验

实验在兰州重离子加速器国家实验室 (HIRFL)的放射性東流线(RIBLL)]终端上进 行^[1]。利用 HIRFL 提供的能量为 80.115 MeV/u 的¹²C作为初级束,轰击4171μm厚初级⁹Be靶,其 弹核碎裂反应产物在 RIBLL | 上进行分离和鉴 别。对次级产物的分离是通过二极磁铁的设置及 C, 处一厚 1 112 µm 的 Al 降能器实现的, 对次级 产物的鉴别采用 B_{ρ} +(TOF- ΔE)与 B_{ρ} +(ΔE -E) 联合鉴别方法,该方法利用4个57°的二极磁 铁、17 m 长的飞行距离和 0°角多重望远镜探测 器系统,TOF 是由两个相距 17 m、直径 45 mm、厚 度 50 µm 的塑料闪烁薄膜 BC-400 闪烁薄膜组 成,两个 TOF 闪烁膜分别放置于 RIBLL [的 T_1 和 T_2 处,在 T_2 处安放 2 个相隔 48.6 cm 的 位置灵敏平行板雪崩探测器(PPAC),后面安 放一厚325 mm的方硅。方硅后的次级靶为厚 43 mg/cm³的 C 靶,在次级靶后为 ΔE-E 望远 镜,具体布局示于图1。

2 探测器结构

ΔE-E 望远镜是在核物理实验中测量带电 粒子的常用探测器。以前使用的望远镜主要是 单个的,随实验要求的提高,实验需得到更精确 信息,需进行多重关联测量,因此,发展多单元 望远镜系统成为核物理探测器发展的新趋势, 国外有 MUST2^[2]、HiRA^[3]等。本文的 ΔE-E 望远镜由 1 块 40×40 的硅条探测器和 8×8 的





CsI(Tl)阵列探测器组成。硅条探测器由正反 各 40 条 宽 为 1 mm、厚 度 为 1 000 μm 的 硅 条 组成。带电粒子穿过硅条耗尽层形成电子空 穴对,在外加电场作用下,电子空穴向两极漂 移,输出信号,通过前置放大器和主放得到与 能损 ΔE 对应的电信号。E 探测器由 8×8 单 元块的 CsI(Tl) 晶体组成^[4]。每个晶体使用 光电倍增管单独读出,晶体由中国科学院近代 物理研究所生产,前表面为 21 mm×21 mm, 后表面为 23.1 mm×23.1 mm, 光电倍增管为 R1213 型,由 Hamamamtsu 公司生产,其光响 应波长为 300~650 nm、敏感波长峰值为 420 nm、上升时间为 1.9 ns、渡越时间为 21 ns、 打拿极数为10、增益为6.7×105、光阴极灵敏 度为 105 mA/lm、阳极灵敏度为 60 mA/lm。 由于光电倍增管的光阴极表面是 ø19 mm 的圆 面,与晶体表面不匹配。用航空有机玻璃制作 光导,光导的侧面用 Teflon 进行包裹,通过测 试发现,在增加光导后,闪烁体的分辨率没有明 显变差。实验中,将硅条摆放在距靶 65 mm 处,CsI(Tl)晶体摆放在距靶 388 mm 处,覆盖 的 θ 为 -13° ~ 13° , φ 为 0° ~ 360° ,覆盖的立体 角为 244 msr。

3 实验数据分析

本实验研究°C碎裂反应,由于入射离子

除°C外,还有°B、7Be、°Li,这些离子与反应产 牛的碎片均会进入 $\Delta E-E$ 望远镜, 所以, 在 ΔE -E 谱 上有多种类型的离子,本文主要目的是 鉴别这些离子。实验数据在 ROOT 框架进行 分析,将原始实验数据转化成 tree 格式的数 据。每个 Branch 对应1个探测器获取的数据, 通过对硅条探测器数据和 CsI(Tl)晶体分别处 理,最后得到二维 ΔE -E 谱。

3.1 硅条信号的处理

硅条上信号面临两个主要问题,分别为信 号饱和与相邻硅条间信号的感应。产生饱和的 原因是硅条获取的信号太大,超过了电子学输 出范围,从而输出某个不反映信号大小的确定 数字。实验中,正面硅条的超界道数为2400左 右,背面硅条的超界道数为3700左右(图2)。 硅条上产生感应的原因是每根硅条表面都与相 邻的硅条表面构成电容,当离子打在某条硅上 时,附近的硅条会感生信号^[5],集成前置电荷灵 敏放大器同时也会产生感应信号。图 3 所示为 1个离子打在硅条上,附近硅条产生的感应。 饱和问题通过用饱和硅条在邻近条上产生的感 应信号来处理,因饱和信号在邻近硅条产生的 感应信号与原信号成比例,且在电子学输出范 围内,故可很好地用来表征原信号。图 4 为处 理后的正面和背面硅条的 △E-CH 谱。需注 意,对于背面硅条,在产生信号硅条的紧邻硅条 的感应信号也发生了饱和,所以,要用相隔两条 的硅条信号来处理,因此,只使用背面硅条的位 置信息,而不用来刻度能量(图 4b)。对于正面 硅条,其信号饱和的硅条紧邻的硅条感应信号 可很好地进行能量刻度(图 4a)。在反应中产 生的如 p、α 等能量较低的离子,在硅条上产生 的信号均不会饱和,可直接用该硅条自身的信 号计算能量。在实验结束后用不同能量的质子





387



图 3 硅条上产生的 1 个信号及其感应信号 Fig. 3 One signal and its induced signals in Si strip



图 4 经过刻度的正面(a)和背面(b)硅条信号 Fig. 4 Front (a) and back (b) Si strip signals after calibration

束作刻度点,质子束的沉积能量信号并未饱和, 所以,可得到通过硅条本身信号刻度的系数。 对于这两种处理方法得到的信号是否一致,需 洗择1800~2000 道的信号进行检验,这个区 间信号本身未饱和,又有较明显的感应信号,适 宜用来检验,图5为两种方法得到的信号差值 的分布,通过高斯拟合可看出差异可接受。需 指出,有些离子打在两硅条之间,两硅条均会产 生信号,若把小信号当作大信号的感应信号,则 将发生较大偏差,这样的事例均被剔除。



用两种不同方法刻度硅条信号值的差的高斯拟合 图 5 Gaussian fitting of Si signal value difference Fig. 5 in two different methods

3.2 CsI(Tl) 晶体的信号处理

CsI(Tl)的信号与能量的关系是非线性的, 且同时与原子核的质量数 A 和电荷数 Z 相关。 在中能区,重离子在 CsI(Tl)中光输出 L 与能 量 E 之间的关系近似满足经验公式^[6]:

$$L(E, A, Z) = a_0 + a_1 \left(E - a_2 A Z^2 \ln \frac{E + a_2 A Z^2}{a_2 A Z^2} \right)$$
(1)

该公式满足条件为 Z<18 目能量在 2~ 77 MeV/u内。要得到公式中的 a₀、a₁、a₂ 3 个 系数,须先通过对已知点进行拟合。在实验结 束后,使用⁹C、⁸B、⁷Be、⁶Li、³He、⁴He 在不同能 量下进行刻度,发现对大部分晶体取得了很好 的拟合效果并得到了相应的拟合系数(图 6)。 对放置在边角的晶体,因束斑较集中,故无刻度 点打在上面,导致无法刻度,然而,在实验中又 存在反应产生碎片打在这些晶体上,故需对该 晶体进行刻度。对此,先使用 SRIM 模拟程序 得到不同离子的 ΔE -E 谱, 然后与该晶体上反 应碎片的 ΔE -CH 谱进行比对, 判定反应碎片 的种类后确定某一 ΔE 值,则分别得到相应 E 值和 CH 值,从而相当于得到了1个刻度点,图 7 示出 ΔE -E 谱与实际的 ΔE -CH 谱。这种方法 只能在有限的能量范围、固定离子种类中使用, 所得出的拟合系数在拟合其他离子时效果并不 好,但由于这些晶体上只有这类离子,所以该方 法可适用。

4 离子的径迹重建与鉴别

4.1 径迹的重建

实验中 PPAC(位置灵敏平行板雪崩探测器)的作用是用来确定靶点,通过靶点与硅条上







Fig. 6 Fitting parameters of CsI crystal

的信号拟合出径迹,从而判定 CsI(Tl)晶体中 与硅条上相对应的点,确定不同的碎片(图 8)。 本实验中所使用的 PPAC 在实验过程发生了 问题,不能提供信号。所以,无法得到反应的靶 点,故提出仅通过硅条信号和 CsI(Tl)晶体信 号来判定离子径迹以及确定2个探测器上互相 对应的信号,从而确定某一碎片的 $\Delta E - E$ 。方 法如下:对打出了2个碎片的反应在硅条上会 获得2个信号,在CsI(Tl)晶体上也会获得2个 信号,将这2对信号可能产生的两种径迹回归到 靶面,理想状态下,真事例的2个离子的径迹最 后应回归到靶上的某点,但由于探测器的位置分 辨原因,通常2条径迹不能回归到1点,但明显 小于错误的径迹拟合,图 9 示出当有 2 个碎片产 生时正确径迹与错误径迹回归到靶点的差异。 对于打出3或4个碎片的反应,可能的径迹组合 分别为6和24种,找出其中回归到靶点面积最 小的组合,认为其是正确的径迹,从而得到各种 碎片的位置及 $\Delta E - E$ 。

4.2 离子鉴别

通过 SRIM 模拟程序计算出了反应所需的 p、D、T、³He、⁴He、⁶He、⁸He、⁶Li、⁷Li、⁷Be、⁸B、⁹C



图 7 质子的 ΔE -E 谱与 ΔE -CH 谱 Fig. 7 ΔE -E spectrum and ΔE -CH spectrum of proton ——SRIM 程序模拟质子 ΔE -E 谱; b——晶体中质子 ΔE -CH 谱



图 9 回归到靶点的正确与错误径迹差异 Fig. 9 Correct and wrong tracks to regress target 实线为回归到靶面的正确的径迹; 虚线为回归到靶面的错误的径迹

的 $\Delta E \cdot E$ 谱(图 10)。然后通过式(1)计算得到每 块晶体对应的 ΔE -CH 谱。在数据处理过程中, 计算每个离子在 ΔE -CH 上到每条线的距离,距 离最短的线即被视为该离子的种类。



图 10 模拟各种离子的 ΔE -E 谱 Fig. 10 Simulated ΔE -E spectra of different ions

至此,已可得到每个事例产生的碎片、每个 碎片在硅条和 CsI(Tl)晶体上位置、ΔE 值与 E 值(图 11)、离子的种类。这些信息构成了1个 物理事件。设计了1个 tree 结构,将上述物理 量填进去,未来可用新的 tree 进行物理分析。

5 结论

通过在实验中的应用, ΔE-E 望远镜表现 出具有良好的覆盖范围与位置分辨。在面对硅 条信号超界与部分 CsI(Tl)晶体无刻度点的问



Fig. 11 ΔE -E spectrum of fragment

题时,通过处理得到了较好的能量值。在用于 定位反应靶点的 PPAC 不能工作时,仅通过对 ΔE-E 望远镜上信号的位置进行径迹重建即得 到了匹配的 ΔE-E 信号,最终得到有效物理事 件,用于进行下一步的物理分析。

参考文献:

- [1] 詹文龙,郭忠言,刘冠华,等. 兰州重离子放射性 束线[J]. 中国科学 A,1999,4(5):529-536.
 ZHAN Wenlong, GUO Zhongyan, LIU Guanhua, et al. Radiocative ion beam line in Lanzhou [J]. Science in China A, 1999, 4(5): 529-536 (in Chinese).
- [2] POLLACCO E, BEAUMEL D, ROUSSEL-CHOMAZ P, et al. MUST2: A new generation array for direct reaction studies[J]. Eur Phys J A, 2005, 25(S1): 287-288.
- [3] WALLACE M S, FAMIANO M A, van GOET-HEM M J, et al. The high resolution array (Hi-RA) for rare isotope beam experiments[J]. Nucl Instrum Methods A, 2007(583): 302-312.
- [4] 姚向武,杨彦云,王建松,等. 8×8 CsI(Tl)探测器阵列研制[J].原子能科学技术,2010,44(3): 358-361.
 YAO Xiangwu, YANG Yanyun, WANG Jiansong, et al. Development of 8×8 CsI(Tl) array

detector[J]. Atomic Energy Science and Technology, 2010, 44(3): 358-361(in Chinese).

- [5] HIROKAZU I, MANOBU T, SHOJI O. Detector capacitance of silicon microstrip detector [J]. Nucl Instrum Methods A, 1992, 313(1-2): 31-36.
- [6] FOMICHEV A S, DAVID I, LUKYANOV S M, et al. The response of a large CsI(Tl) detector to light particles and heavy ions in the intermediate energy range[J]. Nucl Instrum Methods A, 1994, 344(2): 378-383.